

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0413U003029

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 13-05-2013

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Демінський Петро Віталійович

2. Deminskyi Petro

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: так

Шифр наукової спеціальності: 05.27.01

Назва наукової спеціальності: Твердотільна електроніка

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 23-04-2013

Спеціальність за освітою: 6.090801

Місце роботи здобувача: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут мікроприладів" НТК "Інститут монокристалів" НАН України

Код за ЄДРПОУ: 14308827

Місцезнаходження: 04136, м.Київ, вул.Північно-Сирецька, 3

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): Д 26.002.08

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Інститут енергозбереження та енергоменеджменту

Код за ЄДРПОУ: 247571500

Місцезнаходження: вул. Борщагівська 115, м. Київ, Київська обл., 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Код за ЄДРПОУ: 02070921

Місцезнаходження: 03056, м.Київ, пр.Перемоги, 37

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 45.09.33

Тема дисертації:

1. "Дослідження процесів інтеграції Si/AlInBV RGB джерел білого світла"
2. "Study of integration process of Si/AlInBV RGB white light source"

Реферат:

1. Реалізовані принципово нові інтегральні твердотільні джерела білого світла на гнучкому носії алюміній-поліімід і кремнії. Встановлено прямий зв'язок між атомним складом активної області світловипромінюючих структур GaN, InGaN і середньоквадратичними динамічними зміщеннями їх атомів кристалічних ґраток. Обґрунтовано доцільність заміни зазвичай вживаних твердих розчинів червоних світлодіодних структур AlInGaP на тверді розчини $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ з вмістом індію 30-40% для забезпечення монолітної інтеграції RGB випромінювачів в одному технологічному процесі. Поведені дослідження фоточутливості гетероструктур червоного (0,1 А/Вт), зеленого (0,08 А/Вт) і синього (0,1 А/Вт) світло діодів. Встановлено ступінь спектральної селективності їх чутливості. Реалізовано реверсивний режим включення гетероструктур AlInGaP, для здійснення зворотного зв'язку по інтенсивності випромінювання. Винайдена і запатентована нова твердотільна випромінююча матрична RGB гетероепітаксіальна наноструктура білого світла

Si/por. $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{SiO}_2)/\text{III-N}$, що дає можливість цілеспрямовано змінювати світлотехнічні параметри інтегрального джерела світла і одержати над'яскраві RGB світлодіодні структури з індексом передачі кольору 90-95 Ra. Створено прикладне програмне забезпечення з графічним інтерфейсом, що дозволяє моделювати розподіл мікрокластерних RGB структур на поверхні структурованих буферних наночіпів в чіпі.

2. The existing analogues of RGB white light sources, as well as functional and technological basics of light emitting diode structures using SiC, sapphire and Si substrates were studied. The analytical necessity of physico-technological parameters "harmonization" of LED structures with parameters of transistor integrated circuits on silicon were proved. The integrated solid-state white light sources on a flexible aluminum-polyimide carrier and silicon was implemented. According to the research of GaN LED electroluminescence spectra on monochromator-23 when the temperature changes from -40 to $+60^\circ\text{C}$ using climatic experimental heat-cold chamber Mini Subzero MC71, the long-wavelength wing expansion range of $5\text{ nm} / 100\text{K}$ and peak wavelength shift of $3\text{-}10\text{ nm}/100\text{K}$ that is caused by recombination through impurity levels in the mid-band gap was found. The temperature increasing of the active region has led to a spectra intensity of impurity levels increasing. The intensity of the spectrum, which is responsible for interband transitions decreases on $0.05\text{ rel. un.}/100\text{K}$ that caused the displacement of atoms of the crystal lattice. According to this a direct relationship between the atomic composition of the active region of light-emitting structures of GaN, $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ and standard dynamic displacements of atoms in the crystal lattice was determined. A comparative analysis of the results with similar studies for indium phosphide was spent. It was experimentally determined that the radiation intensity with temperature in the range of $-40^\circ\text{C} - +60^\circ\text{C}$ decrease in GaN 2 times less than in InP. On the base of the relationship between relative quantum efficiency of a radiative recombination and standard dynamic displacement, the relative quantum efficiency of the GaN compounds radiation less dependent on the standard dynamic displacements than AlInGaP solid solutions. As a result of experimental electroluminescence spectrum studies of RGB, RGBW, RGBO white light sources on goniophotometer, the source of white light, which combines source of blue ($450\text{-}465\text{ nm}$), green ($520\text{-}535\text{ nm}$), orange ($605\text{-}620\text{ nm}$) and red ($620\text{-}630\text{ nm}$) light without the use of additional sources of white light with luminophore coating with color rendering index of $80\text{-}85$ was obtained. It is the basis for the development of integrated white light sources of $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ solid solutions on Si in the same technological process. The practicability of replacing the commonly used solid solutions AlInGaP red LED structures on solid solutions $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ with indium content $30\text{-}40\%$ was proved. This provides a monolithic integrated RGB emitters in a single process. The relevance of InGaN active layers refill-deposition in a SiO_2 nanopore, which is passivity to the walls of nanoporous structure of silicon oxide was demonstrated. Based on experimental studies of hybrid integration of optoelectronic components with transistor control circuits it was shown that through the use of integrated RGB-diode structures multispectral subsources a light microprocessor can set the color temperature of the radiation in the range of $2400\text{-}10000\text{K}$ that corresponded to day shift of natural light with color rendering index of $90\text{-}95\text{Ra}$. On the basis of the photosensitivity experimental studies of red (0.1 A/W), green (0.08 A/W), and blue (0.1 A/W) LED heterostructures the degree of spectral selectivity of their sensitivity was determined. The study showed a photoresponse decreasing of red ($> 5\text{ }10^3$ times), green ($> 10^4$ times) and blue ($> 10^5$ times) LEDs at the time of wavelength shifting toward IR and smooth (15% at 100 nm) photoresponse decreasing toward the UV range shift. As a result the AlGaInP LED as a selective photodetector was chosen. The reverse mode of LED including AlGaInP heterostructures, for feedback on the intensity of radiation using a silicon chip was implemented. It gives possibility to improve packaging density of a manufacturable devices and can be used in compact light sources. A new solid state white light emitting heteroepitaxial Si/por. $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{SiO}_2) / \text{III-N}$ nanostructure RGB matrix, which provides the possibility to change the lighting parameters of the integrated light source and get a super-bright RGB LED structure with a color rendering index of $90\text{-}95\text{ Ra}$ was invented and patented. The software application with a graphical interface that allows you to simulate the distribution of RGB microclusters structures on the surface of structured on-chip buffer nanolayers, count the number of LED chips on substrates given diameter, the approximate area of nanoporous structures (10%), taking into account technological route and rely the masks structure for RGB white light source on Si was created. Theoretically substantiated and experimentally confirmed that AlInGaP hybrid-integrated RGB white light sources on silicon

substrates, which was developed and patented can be used in the manufacture of inexpensive, portable, energy efficient multifunction devices and smart lighting. The researches described in this thesis can be used in the manufacture of solid-state light processors, enabling significantly improve the economic performance of RGB-white light sources by their monolithic integration of high-tech manufacturing transistor integrated circuits on silicon.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Осінський Володимир Іванович

2. Osinsky Volodymyr I.

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Камуз Олександр Михайлович

2. Камуз Олександр Михайлович

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Кузьомко Микола Григорович

2. Кузьомко Микола Григорович

Кваліфікація: к.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Денбновецький Станіслав Володимирович

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Денбновецький Станіслав Володимирович

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.